3	search i	Notes	
			II
			ı
			I
			11

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
09/883,775	TRAN ET AL.	
Examiner	Art Unit	
Annan O Shann	2617	

	SEAR	CHED	
	JEAN	CHED	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Class	Subclass	Date	Examiner
725	68,85,100, 131,139, 151	8/3/2005	A.S

TMI	ERFERENC	E SEARCH	ED
Class	Subclass	Date	Examiner
	L		

DATE EXAMINATE DATE	DATE EXMR